

TÜBİTAK

PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programına ilişkin Uygulama Esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından TÜRK PATENT'e yapılan ulusal patent başvurularının, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında WIPO'ya yapılan uluslararası patent başvurularının ve PCT başvuruları sonrasında EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu ve tescil süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali ve teknik hususların usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları; 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun" çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde kullanılan tanımlar aşağıda verilmiştir:

- a) Avrupa Patent Başvurusu: EPC kapsamında yapılan patent başvurusu
- b) Avrupa Patenti: Avrupa Patent Başvurusu sonucunda verilen patent belgesi
- c) Başvuru Sahibi: Bu destek programı kapsamında yer alan patent ofislerine patent başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
- ç) Bilim Kurulu: 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'da tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,
- d) Buluş Değerleme Formu (PD-201): Patent başvurusunun teknolojik ve ticari olarak değerlendirilmesi, buluşun hangi ülkelerde korunmasının istenildiği, ülke seçimlerinde dikkate

alınan kriterlerin belirtildiği, uluslararası inceleme raporu desteği başvurusu için kullanılan, ekinde PCT, TÜRKPATENT, JPO, EPO, SIPO, KIPO veya USPTO kaynaklı araştırma raporu veya araştırma ve inceleme raporlarının, ödeme belgelerinin ve patent dosyasının bir kopyasının bulunduğu, TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan formu,

e) Buluş Değerleme Kurulu: Uluslararası patent başvurularında PCT, JPO, EPO, SIPO, KIPO veya USPTO kaynaklı araştırma raporu veya araştırma ve inceleme raporları sonuçlarından yola çıkarak buluş konusunun patentlenebilirliğinin ve patent başvurusunun teknolojik ve ticari yönünü değerlendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen konu uzmanı kişilerden oluşturulan kurulu,

f) EPC: Avrupa Patent Sözleşmesini,

g) EPO: Avrupa Patent Ofisini,

ğ) JPO: Japonya Patent Ofisini,

h) KIPO: Kore Fikri Mülkiyet Ofisini,

ı) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren kuruluşları,

i) Patent Ailesi: Aynı buluş konusuyla ilgili ve en az bir ortak rüçhanı bulunan patent başvurularını,

j) Patent Başvurusu: Bu destek programı kapsamında yer alan patent ofislerinden patent belgesi alabilmek için yapılan başvuruyu,

k) Patent Başvurusu Vekil Desteği: Vekil kullanılarak, TÜRKPATENT nezdinde yapılan ulusal patent başvurularında vekile verilen desteği,

l) Patent Başvurusu Vekil Desteği Formu (PD-101): Patent Başvurusu Vekil Desteği başvurusu için kullanılan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,

m) Patent Ofisi: Bu uygulama esasları kapsamında destek sağlanan patent başvurularının yapıldığı TÜRKPATENT, EPO, WIPO, JPO, SIPO, KIPO ve USPTO kuruluşlarını,

n) Patent Tescil Vekil Ödül Formu (PD-102): TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ulusal başvurularda vekil kullanılması durumunda, TÜBİTAK’a ödül başvurusu için kullanılan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,

o) Patent Tescil Vekil Ödülü: Ulusal patent başvurusu sonucunda patent tescil belgesi alınan başvurularda TÜBİTAK tarafından, Vekile verilecek olan ödülü,

ö) PCT: Patent İşbirliği Anlaşmasını

p) PCT Başvurusu: Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan patent başvurusunu,

- r) SIPO: Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisini,
- s) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
- ş) TÜBİTAK İnternet Adresi: Bu Uygulama Esaslarında form, duyuru ve bu Destek Programına ilişkin diğer bilgi ve dokümanlar internet ortamında yayımlandığı www.tubitak.gov.tr adresini,
- t) TÜRKPATENT: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
- u) Ulusal Patent Başvurusu: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından EPC veya PCT kapsamında Türkiye'ye yapılan başvurular hariç olmak üzere TÜRKPATENT'e yapılan patent başvurusunu,
- ü) Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği: Ulusal Patent Başvurularında araştırma raporu düzenlenmesi için verilecek olan hibe desteği,
- v) Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği: Ulusal Patent Başvurularında inceleme raporu düzenlenmesi için verilecek olan hibe desteği,
- y) Ulusal Patent Tescil Ödülü: Doğrudan veya WIPO kaynaklı olarak TÜRKPATENT'e yapılan ulusal patent başvurusu sonucunda patent tescil belgesi alınması veya EPC kaynaklı patent tescil belgesinin Türkiye'de geçerlilik kazanması durumunda başvuru sahibine verilecek olan ödülü,
- z) Ulusal Patent Tescil Ödülü Formu (PD-100): Ulusal Patent Tescil Ödül başvurusu için kullanılan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,
- aa) Uluslararası İnceleme Raporu Desteği: Uluslararası Patent Başvurusunda PCT kapsamında TÜRKPATENT, EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO tarafından düzenlenecek inceleme raporu için TÜBİTAK tarafından verilen hibe desteği,
- bb) Uluslararası Patent Başvuru Desteği: Uluslararası patent başvuruları için verilecek hibe desteği,
- cc) Uluslararası Patent Başvurusu: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından PCT kapsamında WIPO'ya yapılan uluslararası patent başvurusunu,
- çç) Uluslararası Patent Başvuru Destek Formu (PD-200): Uluslararası Patent başvurularında hibe desteğe yönelik başvuru için kullanılan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,
- dd) Uluslararası Patent Tescil Ödül Formu (PD-202): Uluslararası Patent Tescil Ödülünden faydalanabilmek için kullanılan, ekinde EPO veya USPTO'dan tarafından hazırlanan tescil belgeleri için belgenin bir kopyası, JPO, KIPO veya SIPO tarafından hazırlanan tescil belgeleri için ise patent tescil belgesinin bir kopyası ve noter onaylı tercümesi bulunan ve TÜBİTAK internet adresinde yayımlanan formu,

- ee) Uluslararası Patent Tescil Ödülü: PCT kapsamında yapılan ve USPTO, JPO, SIPO, KIPO veya EPO tarafından tescil edilen patente ilişkin başvuru sahiplerine verilen ödülü,
- ff) USPTO: ABD Patent ve Marka Tescil Ofisini,
- gg) Vekil: Patent ofisleri tarafından yetkilendirilen ve patent başvuru sahibi adına işlem yapabilen kişileri,
- ğğ) WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünü,
- ifade eder.

Programın hedefleri

MADDE 5 - (1) Bu program ile Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru ve tescil sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve Türkiye menşeli patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Desteklenen patent gideri ve ödüller

MADDE 6 - (1) Destek Programı kapsamında her bir Ulusal Patent başvurusuna aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

- a) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği,
- b) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği,
- c) Patent Başvurusunda Vekil kullanılması durumunda Patent Başvurusu Vekil Desteği.

(2) Ulusal Patent Başvurusunun, patent belgesine dönüşmesi durumunda başvuru sahibine Ulusal Patent Tescil Ödülü ve vekil kullanılması durumunda Vekile, Patent Tescil Vekil Ödülü verilir.

(3) Destek Programı kapsamında Uluslararası Patent başvurularına; aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

- a) Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
- b) Uluslararası İnceleme Raporu Desteği.

(4) Uluslararası patent başvurusunun EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca Uluslararası Patent Tescil Ödülü verilir.

(5) Ulusal Patent Başvurusu Desteğinden yararlanan başvuru sahibi, aynı patent ailesindeki uluslararası patent başvuruları için bir(1) adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve Uluslararası İnceleme Raporu Desteklerinden faydalanabilir.

(6) Bu destek programı kapsamında faydalı model başvurularına dönüşen patent başvurularının Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanmaz.

Destek ve ödül tutarları

MADDE 7- (1) Bu Uygulama Esaslarının 6'ncı maddesinde belirtilen hibe destek ve ödül tutarları Bilim Kurulunca Belirlenir ve TÜBİTAK İnternet adresinde "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu" olarak yayımlanır.

Destek ve ödül sınırlamaları

MADDE 8 - (1) Aynı patent ailesi içerisinde yer alan ve TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patentlere aşağıdaki durumlardan yalnızca birine göre ulusal patent tescil ödülü verilir.

- a) Doğrudan TÜRKPATENT'e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.
- b) PCT kaynaklı olarak TÜRKPATENT'e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.
- c) EPC kaynaklı patent tescil belgesinin Türkiye'de geçerlilik kazanması.

(2) Başvuru Sahibinin birden fazla kişi veya kuruluş olması halinde başvuru sahipleri kendi aralarından belirleyecekleri bir kişi ya da kuruluşu noter onaylı olarak yetkilendirerek bu Uygulama Esasları kapsamında yer alan hibe destek ve ödüller için başvuru yapabilirler. TÜBİTAK yetkilendirilen kişi ya da kuruluşa bu Uygulama Esaslarında Başvuru sahibi kişi ya da kuruluşa yapılacağı belirtilen inceleme ve ödüle ilişkin ödemelerini yapar, başvuruda yer alan her bir kişi ya da her bir kuruluşa ayrı ayrı herhangi bir ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları

Başvuru yapabilecek kişiler

MADDE 9 - (1) TÜRKPATENT veya WIPO'ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

(2) Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilir ve başvuru, inceleme, tescil ve ödül süreçlerinin tamamı tek bir başvuru olarak değerlendirilir.

(3) TÜRKPATENT nezdinde vekil sicil kaydı bulunan vekiller, başvuru sahibi olarak bu Uygulama Esasları kapsamında, başvuru sahiplerine verilecek desteklerden yararlanamazlar.

(4) Patent başvurusu TÜRKPATENT nezdinde vekil sicil kaydı bulunan bir vekil aracılığıyla yapılmış ise vekil, patent başvuru vekil desteği ve patent tescil vekil ödülünden yararlanabilir.

(5) Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler, üniversiteler tarafından kurulmuş sermaye şirketi niteliğindeki teknoloji transfer ofisleri ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Başvurunun kabul edilmediği durumlar

MADDE 10 - (1) TÜBİTAK, aşağıda belirtilen hallerde, destek başvurularını değerlendirme yapmaksızın reddetme yetkisine sahiptir.

a) Aynı başvuru sahibi tarafından farklı başvuru numarası alarak, aynı buluşa yönelik, aynı patent ofisine birden çok patent başvurusu yapılmış olması.

b) Destek başvuru süreçlerinde kullanılan formların başvuru sahipleri tarafından istenilen içerik ve biçimde doldurulmaması.

c) Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi.

ç) Patent başvurusunun vekil aracılığıyla yapılması halinde, vekilin TÜRKPATENT nezdinde sicil kaydının olmaması.

d) Talep edilen belgelerde tahrifat veya değişiklik yapılması.

(2) PCT kapsamında WIPO'ya yapılan uluslararası patent başvurularında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilmemesi durumunda bu Uygulama Esaslarında yer alan hibe destek ve ödüllerden faydalanılamaz.

(3) Patent Başvuru sahipleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişilerin veya Türkiye'de yerleşik olmayan şirketlerin yer alması veya bu Uygulama Esaslarının 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında destek başvurusu yapamayacağı belirten kuruluşların bulunması durumunda bu Uygulama Esasları kapsamında başvuruları kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programa Başvuru, Destek ve Ödül Süreçleri

Ulusal patent desteği ve ödül süreçleri

MADDE 11 - (1) Ulusal Patent Başvurularına bu program kapsamında aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

a) Başvuru sahibi, TÜRKPATENT'in internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği talebini de yapabilir. Araştırma raporu desteği taleplerine "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda destek sağlanır.

b) Araştırma Raporunun düzenlenmesinin ardından başvuru sahibi TÜRKPATENT'in internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla Ulusal Patent Başvurularında İnceleme Raporu Desteği talebini de yapabilir. İnceleme raporu desteği taleplerine "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda destek sağlanır.

c) TÜRKPATENT'e yapılan Ulusal Patent Başvurularının vekil kullanılarak yapılması durumunda vekil, PD-101 formu doldurarak Patent Başvurusu Vekil Desteği başvurusunda bulunabilir. Vekil desteğine ilişkin başvurular, vekil tarafından her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı ay içinde TÜRKPATENT tarafından Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve bu Program kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patent başvuruları için toplu halde bir başvuru ile yapılır. Söz konusu Vekil Desteği, "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda sağlanır.

ç) TÜRKPATENT tarafından patent tescil belgesinin başvuru sahibine verilmesinden sonra, başvuru sahibi tarafından PD-100 formu ile TÜBİTAK'a Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusu yapılabilir. Yapılan inceleme sonucunda tescil edilen patente ilişkin ödül desteği "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda sağlanır.

d) TÜRKPATENT tarafından tescil edilen patent başvurularının vekil kullanılarak yapılmış olması durumunda, vekil tarafından PD-102 formu doldurularak TÜBİTAK'a Patent Tescil Vekil Ödülü başvurusu yapılabilir. Ödülün alınabilmesi için başvuru ve tescil aşamalarının tamamında aynı vekilin çalışmış olması ve patent başvuru sahibinin, vekilin ödül alması yönünde yazılı onay vermesi zorunludur. Patent Tescil Vekil Ödülüne ilişkin başvurular, vekil tarafından her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 ay içinde tescil belgesi

alan, bu program kapsamında desteklenen ve vekili bulunduğu tüm patentler için toplu halde bir başvuru ile yapılır. Söz konusu ödül, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

(2) Bu destek programı kapsamında herhangi bir hibe destek veya ödül başvurusu bulunmayan, ancak bu uygulama esaslarının yürürlük tarihi sonrasında ulusal patent tescili almış bu program kapsamında başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan Ulusal Patent Tescil Ödülü desteğinden yararlanabilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) bentlerinde belirtilen hibe destekler, TÜBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokolde belirtildiği biçimde TÜRKPATENT’in banka hesabına yatırılır ve TÜRKPATENT bu desteklere ilişkin alacağı tutarları bu hesaptan karşılar. Başvuru sahiplerine söz konusu süreçlerde doğrudan herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hibe ve ödül destekleri, gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesaplarına, TÜBİTAK tarafından yatırılır.

Uluslararası patent desteği ve ödül süreçleri

MADDE 12 - (1) Uluslararası Patent Başvurularına bu program kapsamında aşağıdaki hibe destekler sağlanır.

a) Kabul Ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak WIPO’ya yapılan patent başvurularında, başvuru sahibi, PD-200 formunu doldurarak Uluslararası Patent Başvuru Desteği talebini TÜRKPATENT’e sunabilir. Uluslararası Patent Başvuru Desteği “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında desteklenmiş başvuru sahipleri, ilgili patent için PD-201 formu ile birlikte TÜBİTAK’a Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir. Uluslararası İnceleme Raporu Desteği, EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO’nun biri ya da daha fazlası nezdinde yapılan inceleme raporu taleplerine istinaden sağlanır. PCT başvurularında Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi (IPEA) olarak TÜRKPATENT’in seçildiği ön inceleme talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. İnceleme raporu talep edildiğine ve gerekli ödemelerin yapıldığına dair belgeler PD-201 ekinde TÜBİTAK’a sunulur. Buluş Değerleme Kurulu söz konusu PD-201 formunu değerlendirir. Desteklenmesi uygun bulunan başvurular için destek kapsamı oluşturur. Uluslararası İnceleme Raporu Desteği, “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda belirtilen kapsamda sağlanır.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Buluş Değerleme Kurulu tarafından patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı için başvurusu destek kapsamına alınmayan başvuru

sahipleri, patentlenebilirlik kriterleri ile ilgili patent ofislerinden olumlu yeni raporlar alması durumunda PD-201 formu ile TÜBİTAK'a ikinci ve son kez Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir. Bu durumda bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem yapılır.

ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında desteklenmiş başvurunun TÜRKPATENT, EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi halinde patent sahibi TÜBİTAK'a;

1) PCT kapsamında EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tescilleri için PD-202 formunu doldurarak Uluslararası Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunabilir. EPO veya USPTO tarafından yapılan tesciller için patent tescil belgelerinin bir kopyası JPO, KIPO, SIPO tarafından yapılan tesciller için tescil belgesinin bir kopyası ve belgenin noter onaylı tercümesi PD-202 ekinde TÜBİTAK'a sunulur. Uluslararası Patent Tescil Ödülü, "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda sağlanır.

2) PCT ve EPC kaynaklı olarak TÜRKPATENT tescilleri için PD-100 formunu doldurarak Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunabilir. Ulusal Patent Tescil Ödülü, "Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu"nda belirtilen kapsamda sağlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hibe desteği, TÜBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokolde belirtildiği biçimde TÜRKPATENT'in banka hesabına yatırılır ve TÜRKPATENT bu desteklere ilişkin alacağı tutarları bu hesaptan karşılar. Başvuru sahiplerine söz konusu süreçlerde doğrudan herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen hibe ve ödül destekleri, gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK'a bildirdiği banka hesaplarına, TÜBİTAK tarafından yatırılır.

MADDE 13 – (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen başvurulara ilişkin hibe destek ve ödül tutarlarının gerçek ve tüzel kişilere TÜBİTAK tarafından doğrudan yapılan ödeme süreçlerinde, gerçek ve tüzel kişilerden vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda söz konusu belgeler istenilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Değerlendirme süreçlerinde ödenecek ücretler

MADDE 14 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında Buluş Değerleme Kurulunda ve başvuruların değerlendirme süreçlerinde görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu tarafından belirlenir ve TÜBİTAK tarafından ödenir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 15 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında destek sağlanan başvurular sonucunda patent alınması durumunda söz konusu patente ilişkin fikri ve sınai tüm haklar başvuru sahibine aittir.

Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme

MADDE 16 – (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenen başvurulara ilişkin gerçek ve tüzel kişiler tarafından sahte fatura, fatura yerine geçen sahte vesika ve ödemeleri gösteren sahte mali belgelerin ve her türlü resmi evrak şeklinde düzenlenmiş sahte belgelerin TÜBİTAK tarafından tespiti, TÜBİTAK'ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya başvuru sahibinin tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK'a bildirilmesi halinde başvuruya ilişkin TÜBİTAK tarafından başvuru sahibine ve diğer kuruluşlara ödenen tüm tutarlar 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. Ayrıca, söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK destek programlarında desteklenmekte olan diğer projeleri, ödemesi yapılmış tutarlar geri istenmeksizin, yürürlükten kaldırılır, proje önerileri var ise değerlendirme süreçleri durdurularak işleminden kaldırılır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler bu maddeye ilişkin yürürlükten kaldırma ve/veya işleminden kaldırma kararını takip eden üç takvim yılı süresince TÜBİTAK desteklerinden faydalanamaz.

(2) Gerçek ve tüzel kişilere bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen başvuruları kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda, fazla ödenen tutar, faizsiz olarak TÜBİTAK tarafından gerçek ve tüzel kişilere bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK'a iade edilir.

(3) Fazla ödenen tutarın kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde TÜBİTAK'a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla ödeme, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 - (1) Bilim Kurulunun 19/11/2011 tarih ve 202 sayılı toplantısında kabul edilen "[Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları](#)" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yürürlükten kaldırılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” kapsamındaki 15.11.2013 tarihinde önce destek başvurusu yapmış olan başvuru sahiplerine, yürürlükten kaldırılan mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilir. Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile TBF-3 başvurusu yapmış olan başvuru sahipleri destek süreleri içerisinde üçlü (triadic) patent başvurularının EPO’da, USPTO’da veya JPO’da tescil edildiğine ilişkin en az bir adet tescil belgesini TÜBİTAK’a sunmaları halinde, üç ülkede tescil zorunluluğu aranmaksızın verilen tüm destekler hibeye dönüşür. Bu başvuru sahipleri EPO’da, USPTO’da ve JPO’da tescil belgesi olarak Triadic Patent tescilini tamamlamak üzere işlemlere devam etmek ister ise Jüri tarafından desteklenmesine karar verilmiş olan toplam aktarım tutarını kullanarak işlemlere devam edebilirler, aksi takdirde destek en az bir adet tescil belgesini TÜBİTAK’a sunmaları ile sona erer.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Yürürlükten kaldırılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” kapsamında “Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi” için başvuru yapmış olan başvuru sahipleri, bu Uygulama Esasları kapsamında Uluslararası Patent Başvuru Desteğinden faydalanamazlar. Bu başvuru sahipleri, bu Uygulama Esaslarında belirtilen Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Ödüllerine başvuru yapabilirler.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 07/10/2017 tarihi itibarı ile değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçleri devam eden başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmesinde Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(2) 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak PD-101 ve PD-102 başvuruları, 2017 yılının tamamını kapsayacak şekilde 1 yıllık olarak yapılır.

(3) 07/10/2017 tarihinden önce EPO, JPO veya USPTO’ya yapılan patent başvurularında başvuru sahibi, ilgili ofise araştırma raporu düzenlenmesini talep ettikten sonra, PD-200 formunu doldurarak TÜBİTAK’a Uluslararası Patent Başvuru Desteği talebinde bulunabilir. Bu başvuruların değerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonuçlandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrası kapsamında desteklenmiş başvuru sahipleri, PD-201 formu ile birlikte TÜBİTAK'a Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir. Bu başvuruların değerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonuçlandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(5) Bu maddenin 4 üncü fıkrası kapsamında desteklenmiş başvuru sahipleri, PD-202 formu ile birlikte TÜBİTAK'a Uluslararası Patent Tescil Ödülü talebinde bulunabilir. Bu başvuruların değerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonuçlandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

(6) 07/10/2017 tarihinden önce PCT kapsamında WIPO'ya yapılmış olan patent başvuruları için yapılacak Uluslararası İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Tescil Ödülü başvurularının değerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesi ve sonuçlandırılmasında Bilim Kurulunun 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı toplantısında kabul edilen Esasların uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Uygulama Esaslarının;

- a) 17'nci Maddesi, Geçici 1'nci ve 2'nci maddeleri 15.11.2013 tarihinde,
- b) Diğer hükümleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı	Yürürlüğe Giriş Tarihi
02/11/2013 tarih ve 224 sayılı Toplantı	17'nci madde, Geçici 1'nci ve 2'nci madde 15/11/2013 tarihinde, diğer hükümler 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Yapılan Bilim Kurulu Kararı	Yürürlüğe Giriş Tarihi
07/10/2017 tarih ve 270 sayılı Toplantı	07/10/2017